ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ

УДК 538.9

ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В СМЕКТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ ТИПА С

© 2013 г. О. А. Денисова*, А. Н. Чувыров

* Уфимский государственный университет экономики и сервиса, E-mail: denisovaolga@bk.ru Башкирский государственный университет, Уфа Поступила в редакцию 26.06.2012 г.

Исследованы эффекты электрогидродинамической неустойчивости в смектических жидких кристаллах типа *C* в электрическом поле. Объектом изучения служили ориентированные слои параоксибензойной кислоты, обладающие смектической фазой. Наблюдаемые эффекты делятся на три группы по характеру движения центров инерции молекул, ориентации директора и слоев смектического жидкого кристалла типа *C*. Экспериментально обнаружены неустойчивости типа азимутальных доменов и доменов Капустина–Вильямса. Ячейка представляла собой две стеклянные пластины с электродами из двуокиси олова, разделенные майларовыми прокладками заданной толщины. Рассмотрены различные схемы поворота доменов. Обнаружено, что электрогидродинамическая неустойчивость зависит от геометрии слоя.

DOI: 10.7868/S0023476113020070

ВВЕДЕНИЕ

Смектические жидкие кристаллы (СЖК) типа С – двуосные анизотропные среды, характеризующиеся тензором упорядочения $Q_{lphaeta}$ с отличными от нуля компонентами Q_{zz}, Q_{xx}, Q_{yy} и условием $Q_{xx} \neq Q_{yy} \neq 0$ [1]. Это означает аналогию двумерным нематическим жидким кристаллам (НЖК) в плоскости отдельного смектического слоя с наклоном директора на угол у относительно нормали к поверхности слоя. Наклон характеризуется единичным вектором С, лежащим в плоскости слоя (С-директор). В соседних слоях направления С-директора параллельны друг другу, а поле Сдиректора обладает дальним порядком. В направлении нормали к слоям СЖК С ведут себя аналогично СЖК А, но в плоскости слоя свойства С-директора аналогичны НЖК. В связи с этим, когда эффекты "просачивания" слоев отсутствуют при интерпретации многих явлений, удобно рассматривать однослоевое квазинематическое приближение с дальнейшим обобщением на весь объем.

Явление электрогидродинамической нестабильности (ЭГДН) в НЖК к настоящему времени хорошо изучено. В ряде работ [2–5] проводилось изучение ЭГДН в СЖК типа C, но в целом эти работы не носят систематического характера. Основная их трудность – это получение тонких ориентированных слоев. В настоящей работе исследованы эффекты ЭГДН в ориентированных образцах 7, 8 – гомологов ряда пара-оксибензойной кислоты, обладающих смектической фазой с $\varepsilon_a < 0$. Методы изучения доменных структур в СЖК *С* подробно изложены в [4].

Стационарный эффект ЭГДН в СЖК *С* в значительной степени зависит от предварительной ориентации слоя смектика. По-видимому, наблюдаемые эффекты можно разделить на три группы, различающиеся характером движения центров инерции молекул, ориентацией директора и слоев СЖК *С* в электрическом поле: неустойчивость типа Капустина–Вильямса, азимутальная неустойчивость, развитая ЭГДН, определяемая формированием и движением дисклинаций.

Для упрощения дальнейшего рассмотрения введем специальные обозначения, характеризующие потоки, ориентацию **С**-директора и электрического поля, а именно: **А** – компонент директора, перпендикулярный смектическому слою; **С** – компонент директора вдоль слоя; **v** – единичный вектор, перпендикулярный слою СЖК; **µ** – вектор угловой скорости центров инерции молекул.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследования ЭГДН проводились по стандартной методике [4], ячейка представляла собой две стеклянные пластины с электродами из двуокиси олова SnO₂, разделенные майларовыми прокладками заданной толщины. Для задания однородной ориентации молекул СЖК *C* на электроды под различными углами напылялись тонкие слои хрома толщиной от 100 Å. Толщина этих пленок определялась с помощью эллипсометра по стандартной методике [6]. Планарная ориен-

Пункт	Ориентация	Тип структуры и методы получения	ЭГДН в постоян- ных полях	ЭГДН в перемен- ных полях	Поворот доменов
1		Простая веерооб- разная, сфероли- ты, полировка по- верхности элек- тродов	U_{1n} — продольные домены, U_{2n} — до- мены Капустина— Вильямса, ширина доменов постоян- ная	U_{1n} — продольные домены с изменя- емой шириной, U_{2n} — поперечные домены	U_{3n} – поворот в переменных и по- стоянных полях, возникает новая ориентация доме- нов
2		Сферолиты, кон- фокальная, зер- нистая или моза- ичная	U _{1n} — продольные домены, U _{2n} — до- мены Капустина— Вильямса	U_{1n} — продольные домены, U_{2n} — до- мены Капустина— Вильямса	<i>U</i> _{3<i>n</i>} — поворот в переменных и по- стоянных полях
3	$\mathbf{E} \neq 0 \{ \boldsymbol{\mu} \parallel \mathbf{C}, \mathbf{C} \parallel \boldsymbol{\upsilon} \}$ $\mathbf{E} \uparrow \underbrace{1 + 1 + 1 + 1}_{1 + 1 + 1 + 1} \mathbf{A} \leftarrow \mathbf{C}$ $\mathbf{E} \neq 0 \{ (E, \boldsymbol{\upsilon}) = \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\mu} \parallel C \}$	Конфокальная, сферолиты, верти- кальное напыле- ние пленки хрома толщиной 100 Å	<i>U</i> _{1<i>n</i>} — продольные домены	U _{2n} — домены Капустина—Ви- льямса	
4	$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\ \mathbf{F} & \mathbf{F} \\ \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\ \mathbf{F} & \mathbf{F} & \mathbf{F} \\ \mathbf{F} $	Шлирен-текстура, косое напыление пленки хрома тол- щиной 100—200 Å	$U_{1n}-$ продольные домены	<i>U</i> _{2<i>n</i>} — продольные домены	
5	$\mathbf{E} \neq \mathbf{O} \{ \mathbf{\mu} \parallel \mathbf{E}, \mathbf{\mu} \perp \mathbf{C} \}$ $\mathbf{E} \uparrow \frac{2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2}$ $\mathbf{E} \neq \mathbf{O} \{ (\mathbf{C}, \mathbf{E}) = \mathbf{\psi}, \mathbf{\mu} \parallel \mathbf{E} \}$	Мозаичная с осью нормальной к по- верхности, косое напыление плен- ки хрома толщи- ной до 400–500 Å	Неустойчивость Хельфриха–Юро, квадратные доме- ны		

Типы электрогидродинамической неустойчивости в СЖК С и оптические картины доменных структур

тация достигалась полировкой поверхности электродов. В работе исследовался СЖК C пара-оксибензойной кислоты при температуре 120°С. Пороги образования доменов и их строение изучались с использованием поляризационно-оптического микроскопа Axio Lab Pol (Карл Цейс, Германия), оснащенного приставкой с автоматической стабилизацией температуры с точностью до 0.1°С. Тестовый сигнал генерировался компьютером и через усилитель подавался на образец. Толщина образца определялась методом интерференции на спектрометре Shimadzu 3800.

Для объяснения зависимостей порога ЭГДН от проводимости, диэлектрической проницаемости и частоты рассматривались 2D-модели. Третье измерение учитывается при $U > U_{1n}$, но реальный НЖК является 3D-системой. Поэтому изучение и систематизация зависимостей U_{1n} от частоты в СЖК типа C, которые ближе к 2D-системам, является важной задачей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Возможные типы ЭГДН в СЖК С и наблюдаемые оптические картины доменных структур сведены в таблицу. Качественные результаты, полученные на основе квазинематической модели, подтверждаются экспериментально. На рис. 1 приведены пороговые характеристики ЭГДН для различно ориентированных слоев СЖК С. Как правило, здесь реализуются азимутальные домены, но аналогично НЖК имеются две ветви нестабильности: низкочастотная с порогом U_{1n} и высокочастотная с порогом U_{2n} . Влияние частоты на пороговые поля также зависит от ориентации С-директора на границах. Аналогично НЖК наблюдается гистерезис порога U_{2n} при понижении частоты ниже точки пересечения A ветвей U_{1n} и *U*_{2*n*} (область ω–) (рис. 2).

В соответствии с геометрией С-директора на низких частотах при условии {Е $\parallel \upsilon, \mu \parallel A$ } (таблица, п. 1) наблюдаются домены типа Капустина—



Рис. 1. Низкочастотная и обратная высокочастотная (со штрихом) зависимости пороговых полей (1-5 -различные геометрии ориентации директора, пронумерованные в соответствии с номерами пунктов в таблице).

Вильямса и стандартная высокочастотная зависимость порога $U_{1n} \sim \omega^{1/2}$ [5, 7] (рис. 1). Жидкий кристалл ориентирован планарно. Электрическое поле приложено перпендикулярно к ячейке. В этом случае наблюдается простая веерообразная структура или сферолиты. При действии постоянного электрического поля по достижении порога U_{1n} появляются продольные домены, по достижении порога U_{2n} – домены Капустина–Вильямса (рис. 3). В переменном электрическом поле имеют место продольные домены с изменяемой шириной (порог U_{1n}), затем поперечные (порог U_{2n}). Схема поворота доменов – {**E** || **v**, **C** \perp **v**} \rightarrow {**E** || **v**, **µ** || **A**, **C** \perp **v**}.

Два других случая ориентации директора, представленные в таблице, пп. 2 и 3 ({ $\mu \parallel C$, C $\parallel \upsilon$ и (E, υ) = ψ , $\mu \parallel C$ }), аналогичны НЖК, когда директор ориентирован под углом к электроду [5]. В этом случае реализуется, как и в НЖК, азимутальная нестабильность с частотной зависимостью порога $U_{2n} \sim \omega$ в области диэлектрической неустойчивости. В случае 2 наблюдаются конфокальная, зернистая, мозаичные структуры или сферолиты. При действии постоянного электрического поля по достижении порога U_{1n} появляются продольные домены, по достижении порога

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 58 № 2 2013



Рис. 2. Иллюстрация пересечения порогов различных типов доменов путем смены режимов ЭГДН в СЖК *C* при повышении напряжения от U_{2n} на величину $U_{1n}-U_{2n}$.





Рис. 3. Разновидности доменов: а – продольные домены, соответствующие геометриям п. 1, 2, 3 в таблице; б – случай одновременного сосуществования доменов Капустина–Вильямса и продольных доменов п. 1, 2 в таблице (масштаб 1 : 100).

 U_{2n} – домены Капустина–Вильямса. В переменном электрическом поле имеют место продольные домены (порог U_{1n}), затем домены Капустина–Вильямса (порог U_{2n}). В случае 3 рассматривается гомеотропная ориентация молекул ЖК. Типы структур – конфокальная или сферолитная. По достижении порога U_{1n} наблюдаются продольные домены в постоянном электрическом поле. В переменном электрическом поле – домены Капустина–Вильямса (рис. 3). Схема поворота доменов – {E || v, $\mu \perp$ C, (C, v) = ψ } \rightarrow {E || v, C \perp v}.

Когда { $\mu \parallel E$, $\mu \perp C$ } (таблица, п. 4), пороговое напряжение зависит от частоты как $U_{2n} \sim \omega^{2/3}$. Заданная ориентация ЖК-молекул получается в результате косого напыления пленки из хрома толщиной 100–200 Å. Наблюдаемая структура шлирен-текстура. По достижении порога в постоянных и переменных полях появляются продольные домены. В случаях 3 и 4 переходы разрешены лишь при $\varepsilon_a > 0$ и планарной ориентации Сдиректора. При этом ориентация новой доменной структуры зависит от напряжения выше порога Фредерикса. Схема поворота доменов — { $E \parallel$ $C \parallel V$ } \rightarrow { $E \parallel \nu$, $C \perp \nu$ }.

Наконец, при условии {(**C**, **E**) = ψ , $\mu \parallel \mathbf{E}$ } (таблица, п. 5) частотная зависимость порога $U_{2n} \sim \omega^{3/2}$. Заданная ориентация ЖК-молекул получается в результате косого напыления пленки из хрома толщиной 400–500 Å. Тип структуры – мозаичная с осью, нормальной к поверхности. В постоянном электрическом поле наблюдается неустойчивость Хельфриха–Юро и квадратные домены. Схема поворота доменов – {**E** || v, **C** $\perp v$ } \rightarrow {**E** || **C** || v}.

Последние две зависимости (рис. 16) не согласуются ни с одной из известных на сегодняшний день теорий. По-видимому, они являются следствием нелинейного взаимодействия электрического поля с тонким слоем СЖК *С* при наличии эффекта Фредерикса.

Следует отметить другой механизм поворота, когда на высоких частотах одновременно реализуются зависимости пороговых напряжений доменов $U_{2n} \sim \omega^{1/2}$ либо $U_{2n} \sim \omega$ (рис. 1). Тогда наблюдаются азимутальные домены двух типов с переходом по напряжению: { $E \parallel \upsilon$, $C \perp \upsilon$ } \rightarrow { $E \parallel \upsilon$, (C, υ) = ψ , $C \perp \upsilon$ } [8].

Наблюдаемые зависимости пороговых полей в диэлектрической области имеют другую важную особенность — гистерезис, из-за которого при понижении частоты кривая U_{2n} пересекает область U_{1n} (рис. 1) и может принимать значения $U_{1n} > U_{2n}$, как это приведено на рис. 1а. Возможно, сохранение диэлектрического режима при обратном ходе частоты связано с блокированием абсорбцион-

ных токов вблизи электродов, и они не участвуют в развитии ЭГДН.

Поведение СЖК выше порога ЭГДН в зависимости от геометрии слоя приводит к двум эффектам. Это либо поворот доменов, либо динамическое рассеяние света. Причем первый происходит в режиме стационарной ЭГДН и является следствием наклона молекул в слоях, а также смены режима действия электрического поля на СЖК. Это может осуществляться как за счет эффекта Фредерикса, так и при переходе от азимутальной нестабильности к доменам Капустина-Вильямса. Как правило, поворот доменов осуществляется в области частот выше точки A (область ω +) пересечения U_{1n} и U_{2n} . Для этого необходимо повысить напряжение на ячейке на величину $U_{1n} - U_{2n}$. Величина углов поворота доменов точно совпадает с углом наклона молекул и составляет 57°.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жидкий кристалл — это одна из форм двумерного состояния вещества, и проведенные выше исследования еще раз это подчеркивают. В смектических жидких кристаллах типа *C* характер ЭГДН определяется геометрией слоя, а общие закономерности изменения пороговых полей в значительной степени аналогичны двумерным слоям НЖК. Причем однослоевое приближение, использованное для интерпретации полученных результатов, является удачным и позволяет качественно понять механизмы неустойчивости при различной геометрии слоя и контролируется геометрией слоя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Де Жен П. Физика жидких кристаллов. М.: Мир, 1977. 367 с.
- 2. *Frederiks V., Repjeva A.* // Acta Phys. USSR. 1936. V. 4. P. 91.
- 3. *Чувыров А.Н., Куватов З.Х. //* Кристаллография. 1973. Т. 16. Вып. 2. С. 216.
- 4. *Kelher H., Hatz R.* Handbook of liquid crystals. Weinheum. Deer field. Verlag Chen. 1980. 914 p.
- 5. *Пикин С.А.* Структурные превращения в жидких кристаллах. М.: Наука, 1981. 337 с.
- Горшков М.Н. Эллипсометрия. М.: Советское радио, 1974. 185 с.
- Orsay liquid crystals group // Phys. Rev. Lett. 1970. V. 25. P. 1642.
- Чувыров А.Н., Денисова О.А., Гирфанова Ф.М. Физика жидких кристаллов: поверхность. Уфа: Уфимская гос. академия экономики и сервиса, 2009. 324 с.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 58 № 2 2013